RI 蓄積冷却リング用高周波加速空洞のための磁性材料の測定

渡辺真朗^{A)}、千葉好明^{A)}、小関 忠^{A)}、大友清隆^{B)}、筒井裕士^{A),B)}、片山武司^{A)} ^{A)}理化学研究所 〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1

B) 住友重機械工業株式会社 〒141-8686 東京都品川区北品川 5-9-11 住友重機械ビル

概要

我々は、理研 RIBF プロジェクトの第2 期計画として 検討されている蓄積冷却リング (ACR: Accumulator Cooler Ring) に用いる、高周波加速空洞 (周波数帯域20-40 MHz)の開発研究を行っている。本研究は、昨今、加速 空洞用の磁性体材料として注目を集めている磁性合金 (MA: Magnetic Alloy) が、これまでに実績のない高い周波 数領域 (20-40 MHz) において実用可能かどうかを明ら かにするものである。

FINEMET、コバルト基アモルファス、鉄基アモルファ ス等の磁性体材料について、1 MHz - 50 MHzに渡って高 周波特性を測定した。その結果、高周波側でより高いµQf 値が得られること、一連の磁性体サンプルのなかで FINEMET (FT-3M) が最も高いµQf 値を持つことがわかっ た。また、実機サイズのコアにおいて、カットコア方式 を用いることによって、FINEMET のQ 値を適度に上げ られることを ACR の周波数帯域で確認した。

1 背景と目的

理研の RIBF プロジェクトでは、第2 期計画として超 伝導サイクロトロン-RIPS で生成された RI ビームを蓄 積・冷却して原子核実験に供するための蓄積冷却リング (ACR) が検討されている。ACR では、高周波蓄積法によ って RI ビームの入射・蓄積が行われる[1]。高周波蓄積 法に用いる加速空洞は、ACR の運転周波数帯域 (20 - 40 MHz) において幅 0.4 MHz 程度の周波数掃引を 10 ms 以 内に行う必要がある[2]。

近年、MA を負荷した高周波加速空洞 (MA 空洞)の研究が急速に進み、国内外のいくつかの加速器施設ではすでに実用化に至っている[3,4]。MA 空洞の利点は、Q 値が低いため加速やビーム蓄積に伴う共振周波数のチューニングが不要となること、キュリー温度が高いために発熱による特性変化が少ないこと、等があげられる。ただし、これまでに実用化されている MA 空洞の周波数は、主に数 MHz 帯、最も高いものでも 16 MHz 程度であり、20 MHz 以上では全く実績はなく、磁性体としての特性もほとんど評価されていない。

本研究は ACR の周波数領域において MA コアの特性 を測定し、MA コアを用いた非同調空洞を ACR に採用す る可能性を調べることが目的である。

2 MA コアの高周波磁気特性

FINEMET[5]、コバルト基アモルファス、鉄基アモルファス等の磁性体材料について、1 MHz - 50 MHz に渡っ て高周波特性を測定した。コアは絶縁耐 (*SiO*₂) でコーテ ィングされた約 20µm の厚みのテープをトロイダル状に 重ね巻いた形状を持つ。コア材料のサイズやテープ厚み を表1に示す。

	Co- amorphous	Fe- amorphous	FINEMET (FT1H)	FINEMET (FT3M)
Tape thickness[µm]	20	20	20	18
Inner diameter[mm]	60	60	60	140
Outer diameter[mm]	155	155	155	200
Height [mm]	25	25	25	25

表1:コア材料のサイズとテープ厚み

磁性体材料の高周波特性を評価するために、2 種類の 試験空洞を製作した。試験空洞を図 1 に、試験空洞のサ イズを表 2 に示す。ここでは試験空洞 1 を用いた。ネッ トワークアナライザー (HP4195A + HP41951A) によって アドミッタンス Y (=G+jB) を測定した。高周波空洞のシ ャントインピーダンス Rsh (=1/G) はアドミッタンスより 直接求めることができる。MA コアはロスが大きいため、 測定した周波数領域においては MA 空洞のロスのほとん どがコアによるものである。この場合、高周波空洞の等 価回路は並列の LC 回路で表現でき、アドミッタンス Ye は次式で与えられる。

$$Ye = j(\omega C - 1/\omega L), \tag{1}$$

ここでLは以下のように書ける。

$$L = (\mu_0 \mu' d/2\pi) (1-j/Q) \ln(Ro/Ri),$$
 (2)

ここで μ_0 は真空の透磁率、 μ 'はコアの比透磁率、Qは コアの磁気的な Q 値、Ri、Ro、dはコアの内径、外形、 高さである。

実験では測定した周波数帯域でコアと試験空洞間の浮遊容量の影響を十分小さくするために、コアと試験空洞間に5 mm 以上の隙間を開けている。*Ye* = *Y* とすると、これらの実数部より次の関係が得られる。

$$\mu' Qf(1+1/Q^2) = Rsh / \{(\mu_0 d) \ln(Ro/Ri)\},$$
(3)

ここで f は周波数である。式(3)の左辺は一般にµQf 値と 呼ばれ磁性体材料を評価する際に用いられる。



図1:試験空洞断面図

表2:試験空洞のサイズ

	試験空洞1	試験空洞2	
A(mm)	270	450	
B(mm)	8	132	
C(mm)	65	20	
D(mm)	55	15	

実験から得られたシャントインピーダンスと μQf 値を 図 2 に示す。ただし、FINEMET(FT-3M) についてはコア サイズが他のサンプルと異なるため、Ri/Rold = 60/155/25mm に換算したときのシャントインピーダンスをプロッ トしている。



図2:磁性合金のシャントインピーダンスとµQf値

図 2 を見てわかるように MA コアは高周波になるほど 高いシャントインピーダンスとµQf 値を持つ。また、 FINEMET (FT-3M) が最も大きなシャントインピーダンス とµQf 値を持っており、測定したコアの中では高周波加 速空洞に用いるコアとして最も有効であると判断できる。

3 カットコアを装填した加速空洞の高周 波特性

最大 400 kHz 程度の周波数幅を高速掃引する ACR の高

周波加速空洞としては数 10 の Q 値が適当である。しか し、FINEMET を含めた MA コアの Q 値は非常に低い (1MHz 以上で Q 値は1以下)。すでに実用化されている いくつかの MA 空洞では、磁性体を径方向に切断して半 円形に二等分し(カットコア)、切断面の間に任意の間隙 (エアギャップ)を設けることにより、MA 空洞の Q 値を 大きくする方法が用いられている[6,7]。そこで、我々は ACR の周波数領域で、FINEMET(FT-3M)のカットコアを 用いた高周波空洞 (試験空洞 2)の特性を評価した。カッ トコアを装填した高周波空洞の断面図を図 3 に示す。用 いたコアのサイズ(カット前)は外形 300 mm、内径 140 mm、 高さ 10 mm である。ACR の高周波加速空洞にはこのサ イズのカットコアを複数用いることを想定している。



図3:カットコアを装填した高周波空洞の断面図

測定したアドミッタンスからシャントインピーダンス *Rsh(=1/G)* とインダクタンス *L*(=*1/(ω*(-*B*+*ωCg*))) を見 積もった。試験空洞 2 を接続するコネクタの近辺の寄生 容量 *Cg* は約 30 pF と見積もられる。間隙幅をパラメータ としたシャントインピーダンスとインダクタンスの周波 数依存性を図 4,5 に示す。図 4 からわかるように、低い 周波数領域において、間隙幅を広げるほどシャントイン ピーダンスが小さくなる。一方、30 MHz 以上ではカット 前のシャントインピーダンスに近い値を保っている。ま た図 5 からわかるように、インダクタンスは各間隙幅に 対して、周波数に依存せずほぼ一定の値を保っている。 このカットコアのインダクタンスを、低周波においてよ く用いられる磁気回路の式を用いると

$$L = (\mu_0 d) (R_0 - R_i) / (2g) + k,$$
(4)

と表すことができる。ここで k は間隙での漏洩磁束を補 正するパラメータで、間隙幅が十分狭く漏洩磁束がない 場合は k=0 とできる。図 4 の×印は式(4)で $k=8.75\times10^{-9}$ (2g) ^{-0.45} とした時の計算結果であり、どのギャップ幅に対 しても実験結果との良い一致が得られている。



図4: FINEMET(FT-3M)のカットコアを装填した 高周波空洞のシャントインピーダンス





図6に周波数をパラメータとした Q (= $Rsh/\omega L$) 値の結 果を示す。横軸はトータルの間隙幅 2g を平均の磁路長 ($2\pi r+2g$) で割った値である。ここで r はトロイダルコア の平均半径、g は間隙幅である(図3参照)。図中での黒 いマークはコアサイズが Ri/Ro/d = 140/300/10 mm、白抜 きマークは Ri/Ro/d = 140/200/25 mm の測定結果である。 図6より Q 値と間隙幅及び周波数の関係式

 $Q = a \{ 2g/(2\pi r + 2g) \}^{b}, a = 86.0 f^{-0.182}, b = 0.30 f^{-0.236}$ (5)

が得られた。ここでfは周波数で単位は MHz である。図 6 の破線は周波数をパラメータとして、式(5)から得られ

た Q 値の計算結果であり、測定結果とよく一致している ことがわかる。



図6:周波数をパラメータとしたQ値の 平均磁路長に対する間隙幅依存性

4 結論

ACR において非同調 MA 空洞を用いる可能性を調べる ため、1 MHz - 50 MHz の領域で MA コアの周波数特性を 測定した。その結果、一連の磁性体サンプルは高周波側 でより高い μQf 値が得られること、FINEMET (FT-3M) が 最も高い μQf 値を持つことが明らかになった。また、カ ットコアを用いた高周波空洞が、間隙を広げることによ り、20 MHz 以上でシャントインピーダンスをカット前の 値程度を保ちつつ、Q 値を約 20 程度に上げられることを 確認した。さらにカットコアのトータルの間隙幅 2g に対 する平均の磁路長 (2π +2g) の比を取ることにより、異 なるサイズのコアにも適用できる Q 値の実験式を得た。 以上の結果より ACR の周波数帯域において FINEMET を 用いた非同調空洞は十分可能であると考えられる。

参考文献

- [1] K. Ohtomo et al., Proc. of EPAC2000 (2000), p. 566.
- [2] K. Ohtomo et al., Proc. of EPAC1998 (1998), p. 2126.
- [3] Y. Mori et al., Proc. of EPAC1998 (1998), p. 299.
- [4] M. Boehnke et al., Proc. of PAC1999 (1999), p. 851.
- [5] Y. Yoshizawa et al., J. Appl. Phys. 64, 10(1988) p. 6047.
- [6] J. Dey et al., Proc. of PAC2001 (2001), p. 882.
- [7] M. Yoshii et al., Proc. of EPAC2000 (2000), p. 984.